Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/18 : CIA-RDP83-00418R003900350001-9 INFORMATION REPORT INFORMATION CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law. CONFIDENTIAL **D47**2926 50X1-HUM COUNTRY East Germany REPORT **SUBJECT** Carl Zeiss Jena Catalog Showing DATE DISTR. the Universal Spektrophotometer NO. OF PAGES 1 DATE OF INFO. REQUIREMENT NO. RD PLACE ACQUIRED REFERENCES 50X1-HUM DATE ACQUIRED 50X1-HUM SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE l. Carl Zeiss Jena catalog or its Universal-Spektrophotometer (one booklet). The attachment is not classified.

ENGLOSURE ATTACHED

PLEASE ROUTE

35

CONFIDENTIAL

	9-1											
STATE	ARMY	#X	NAVY	Y .	AIR	v	FBI	AEC				
				45		بمب						
					_	(Note:	Woshing	ton distribution	indicate	d by "X". Fi	eld distribution	S. 11441
										/ / 11	214 413111001107	39 # -)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT



EINEN QUERSCHNITT DES GESAMTEN ZEISS-FERTIGUNGSPROGRAMMS

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/18 : CIA-RDP83-00418R003900350001-9

VERMITTELT

IHNEN UNSERE

STÄNDIGE

AUSSTELLUNG

Berlin NO 18, Stalinallee 157

im Industrieladen Photo-Kina-Optik

Fernsprecher 51 59 45

536357 536358

Unsere Fachleute führen und beralen Sie

VEB CARL ZEISS JENA





ZEISS

Universal-Spektrophotometer

In wachsendem Maß werden in der chemischen Industrie und in der Forschung zu qualitativen und quantitativen Analysen auf optischer Grundlage Spektralphotometer benötigt. Die Spektralphotometrie gewährt ebenfalls bei Untersuchungen zur Klärung von Konstitutions- und Bindungsfragen, besonders organisch-chemischer Substanzen, sowie von Fragen der Dissoziation und Assoziation in Lösungen eine große Zeitersparnis.

Unser Universal-Spektrophotometer ist in erster Linie für die Forschung bestimmt, ist aber in gleicher Weise in der Industrie anwendbar. Sein besonderer Vorteil liegt darin, daß die einzelnen Bauelemente bequem auszutauschen sind und mit Ergänzungsteilen Spektralbereiche vom Ultraviolett bis weit in das Ultrarot gemessen werden können. Das Meßprinzip Ist das einer Einstrahlmethode mit Messung in Kompensation. Das Gerät liegt zunächst für den kurzwelligen Spektralbereich fertig vor, es ist anwendbar von 2200 Å bis 11000 Å.



60°-Quarzprisma anwenden; günstiger jedoch ist ein Flintglasprisma, da hier dessen Auflösungsvermögen größer ist, d. h., man kann bei gleicher spektraler Spaltbreite mit größeren Lichtströmen messen. (Wir liefern zur Zeit nur Steinsalz- bzw. Flintglasprismen.)

Bei der Photoelektrischen Meßeinrichtung A ist der Strahlungsempfänger mit einem Einfaden-Elektrometer nach Wulf als Nullinstrument in einem Gehäuse (dem Photozellengehäuse) zu einer Einheit zusammengefaßt. Als Strahlungsempfänger reichen normalerweise zwei Photozellen aus: Für das ultraviolette und das kurzwellige sichtbare Gebiet wird eine Zelle mit Legierungskathode und Quarzfenster benutzt, für das langwellige sichtbare und das kurzwellige ultrarote Gebiet eine Cäsiumoxydzelle. Beide Zellen können in Hochvakuumausführung oder mit Edelgasfüllung geliefert werden. Darüber hinaus ist es möglich, für Sonderaufgaben Photozellen anderer spektraler Eigenschaften zu benutzen. Die Zellen sind mit einem Widerstand von etwa $10^{10} \Omega$ gemeinsam auf einem leicht auswechselbaren Böckchen montiert. Das Nullinstrument befindet sich unmittelbar unter der Photozelle. Der Fadenausschlag wird mit einem Mikroskop von 170facher Vergrößerung beobachtet. Durch ein sechsadriges Kabel ist das Photozellengehäuse mit dem Kompensator verbunden.

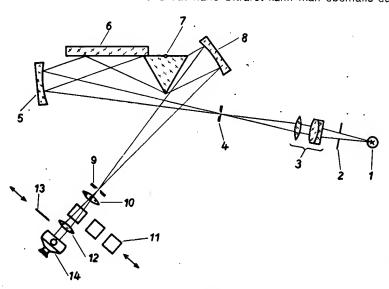
Der Probenwechsler ist leicht lösbar am Photozellengehäuse angebracht, für Sonderaufgaben kann er auch auf einem Reiter aufgestellt werden. Drei Küvetten lassen sich wahlweise in den Strahlengang bringen. Ihre Länge beträgt 0,1 bis 3 cm. Benutzt werden die normalen C-Küvetten des Pulfrich-Photometers; in der gleichen Form sind Küvetten mit Quarzfenster lieferbar. Außerdem können Kleinküvetten angewendet werden, bei denen für 1 cm Schichtdicke eine Flüssigkeitsmenge von etwa 1 cm³ benötigt wird. Im Probenwechsler sind auch Halter für feste Proben vorgesehen.

Der Kompensator hat Netzanschluß. Er liefert alle Spannungen zum Betrieb der Photozellen, der Elektrometerschneiden und des Beleuchtungslämpchens. Seine wesentliche Aufgabe ist jedoch, für die im Strahlengang befindliche Vergleichsprobe Dunkel- und Photostromkompensation durchzuführen, damit dann durch die letztere bei eingeschalteter Meßprobe direkt Extinktion oder Durchlässigkeit der Probe in Prozent des Leerwertes



Für das Ultraviolett bis etwa 3800 Å dient als Lichtquelle eine Wasserstoffentladungslampe mit Glühkathode, die mit einem besonderen Vorschaltgerät betrieben wird. Im sichtbaren und nahen ultraroten Bereich wird mit einer Nitralampe gearbeitet, der ein magnetischer Spannungsgleichhalter vorgeschaltet ist. Die Leuchten, die wahlwelse benutzt werden können, sind mit Kondensoroptik und Justiereinrichtung ausgerüstet.

Zur spektralen Lichtzerlegung dient unser Spiegelmonochromator, den wir neuerdings auch mit gekrümmtem Austrittsspalt liefern, so daß sein anerkannt gutes Auflösungsvermögen noch weiter verbessert werden konnte. Die Prismen sind auswechselbar. Für das Ultraviolett wird ein 60°-Quarzoder ein -Steinsalzprisma, dessen Dispersion die des Quarzes übertrifft, benutzt. Für das Sichtbare und das nahe Ultrarot kann man ebenfalls das



Schemo des Lichtwegs

- 1 Nitralampe
- 2 Irisblende
- 3 Kondensor
- 4 Eintrittsspoll
- 5 Kollimatorsplegel
- 6 Wadsworth-Splegel
- 7 Prisma
- 8 Abbildungsspiegel
- 9 Austrittsspalt
- 10 Etniritislinse d. Probenwechslers
- 11 Küvetten
- 12 Austrittslinse des Probenwechslers
- 13 Verschlußkloppe
- 14 Photozelle

2



abgelesen werden kann. Diese Aufgabe wird von einem besonders entwickelten Potentiometer der guten Linearität von \pm 0,1% des Skalenendwertes gelöst. Mit der Anordnung können noch Photoströme bis 10⁻¹³ Å bequem gemessen werden.

Es ist ebenfalls möglich, statt mit der oben aufgeführten **Meßeinrichtung A** mit der **Meßeinrichtung B** zu arbeiten, bei der die Photozelle in einem einfacheren Gehäuse untergebracht ist und als Nullinstrument das getrennt aufzustellende Einfaden-Projektionselektrometer dient. Das hat gerade bei längeren Meßreihen den besonderen Vorteil, daß man den Ausschlag des Elektrometerfadens auf einer Mattscheibe beobachten kann. Die Arbeitsweise mit dem Kompensator ist die gleiche.

Für Messungen im **ultraroten Spektralbereich** liegen bisher einzelne Bauelemente vor. Für das kurzwellige Ultrarot (bis etwa 2,7 μ) kann die Nitralampe als Lichtquelle benutzt werden. Als Prismenmaterial sind lieferbar: Lithiumfluorid (bis 6 μ), Steinsalz (bis 16 μ), Kaliumbromid bis (25 μ) und KRS 5 (bis 35 μ). Als Strahlungsempfänger (hinter dem bis 3,5 μ benutzbaren Probenwechsler) dient ein Vakuum-Thermoelement von etwa 2 V/W Empfindlichkeit in Wärmeschutzpanzer. Bis etwa 4,5 μ kann das Schleifengalvanometer als Strommeßgerät dienen (s. Druckschrift CZ 32-805-1).

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten für die Ausführung des Gerätes maßgebend. Für wissenschaftliche Veröffentlichungen stellen wir Druckstöcke der Bilder ader Verkleinerungen davan – saweit sie varhänden sind – gern zur Verfügung. Die Wiedergabe von Bildern ader Text ahne unsere Zustimmung ist nicht gestattet. Das Recht der Übersetzung ist varbehalten.

VEB CARL ZEISS JENA

Abtetlung für aptische Meßgeräte

Drahtwart: Zeisswerk lena

Fernsprecher 3541

Druckschrift Nr. CZ 32-331-1

Waren-Nr. 37 18 43 90

M 479/54 MP II I 854 V/50/2 2249

Sanitized Copy Approved for Release 2010/11/18: CIA-RDP83

FERTIGUNGSPROGRAMM

Mikraskape Mikraphatagraphische Geräte Mikraprajektiansgerät Lumineszenzeinrichtung Zusatzgeräte für Mikraskapie Elektranenmikraskap Kalpaskape Operations mikroskop Beleuchtungseinrichtungen für Operationssäle Mundleuchte, Ohrlupe Geräte zur Untersuchung der Augen Geräte zur Bestimmung und Prüfung van Brillen Lupen Refraktameter Labaratariums-Interferameter

Handspektraskape Spiegelmanachramatar UV-Spektrogroph Q 24 Lichtelektrische Phatameter Pulfrich-Phatameter Palarimeter . Kanimeter Abbe-Kamparatar Skalengalvanameter

Schleifengalvanameter

Elektrameter . Schlierengerät Mechanische Geräte für Längenund Gewindemessungen Zahnradprüfgeräte Optisch-mechanische Geräte für Längen-, Gewinde- und Prafil-

messungen Geräte für Winkel-, Teilungsund Fluchtungsprüfungen Profilprojektoren Interferenzkamparatar Endmaße

Nivelliere . Theadalite > Reduktions-Tachymeter Zusatzeinrichtungen Phata-Theadalit Stereakamparatar Spiegelstereaskap

Phatazellen . Phataelemente Sekundär-Elektranenvervielfacher Optische Teile aus synthetischen Kristallen Schwingquarze . Ultraschallgeräte Phatagraphische Objektive

Kina Aufnahme- und Prajektiansabjektive

Repraduktians-Optik Prismenvarsätze für Stereaaufnahmen

Tankinakoffer Anlagen 35 mm und 16°mm Stummfilmkaffer 16 mm Epidiaskape , Kleinbildwerfer Räntgendiaskap Räntgenschirmbildkameras Aufnahme- und Lesegeräte für Dakumentatian

Schreibprajektar Feldstecher . Theatergläser Zielfernrahre

Refraktaren . Astragraphen & Spiegelteleskape . Schulfernrahre Aussichtsfernrahre . Kuppeln Spektragraphen . Possagegerät Graßplanetarium Kleinplanetarium

Punktol-, Ura-Punktol- und Umbral-Brillengläser Katralgläser . Zweistärkengläsec Haftgläser . Fernrahrbrillen Lupenbrillen

V,4/59-1 (Mp 2031/54) --- 19777 (1) e